

06
© 1992 г.ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ ЧЕРЕЗ МНОГОСЛОЙНЫЕ
ТУННЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

O. З. Олендский

Рассмотрено прохождение частиц через систему двух потенциальных барьеров, к которым приложено напряжение U и высота которых меняется со временем по гармоническому закону с частотой ω . Осцилляция высот барьеров приводит к возникновению нескольких эквидистантных по энергиям каналов, соответствующих поглощению или потере частицей энергии, кратной $\hbar\omega$, зависимость коэффициентов прохождения от напряжения также имеет резонансный вид. Исследована зависимость резонансных кривых от частоты осцилляций барьеров ω . Определены пути повышения эффективности взаимодействия туннелирующей частицы с колебаниями.

Микрочастица, туннелирующая через систему двух одинаковых одномерных прямоугольных потенциальных барьеров, может проходить их без уменьшения амплитуды своей волновой функции [1—3]. Это явление, получившее название резонансного туннелирования, происходит при совпадении энергии налетающей частицы с квазиуровнем энергии в яме между барьерами. При подаче напряжения на подобную структуру форма барьеров становится трапециoidalной, они смещаются относительно друг друга по энергетической шкале. В результате этого коэффициент прохождения уменьшается, однако соответствующим изменением параметров системы для определенных напряжений его опять можно сделать равным единице [4]. На практике это изменение параметров, зависящее от напряжения, может выразиться в увеличении ширины второго барьера.

Туннелируя, частица может возбуждать различные колебания и взаимодействовать с ними. Колебания могут происходить как в яме между барьерами, так и в самих барьерах. В данной работе на основе строгого квантово-механического анализа решается задача о прохождении микрочастицы, первоначально имеющей энергию ϵ_F , через два потенциальных барьера, к которым приложено напряжение U . Высота барьеров периодически осциллирует во времени с частотой ω . Один из барьеров расположен в области $0 < x < a_1$, второй — в области $s + a_1 < x < s + a_1 + a_2$, где a_1 , a_2 , s представляют собой соответственно толщину первого и второго барьеров и ширину ямы. Тогда в уравнении Шредингера

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m_0} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x,t) \Psi \quad (1)$$

$V(x,t)$ имеет вид

$$V(x,t) = V_1(x,t) + V_2(x,t) + V_3(x,t) + V_4(x,t), \quad (2)$$

$$V_1(x,t) = \begin{cases} V_1 - \frac{eU}{a_s} x + V_{01} \cos \omega t, & 0 < x < a_1, \\ 0, & x < 0, x > a_1, \end{cases} \quad (3)$$

$$V_2(x,t) = \begin{cases} -\frac{eU}{a_s}x, & a_1 < x < a_1 + s, \\ 0, & x < a_1, x > a_1 + s, \end{cases} \quad (4)$$

$$V_3(x,t) = \begin{cases} V_2 - \frac{eU}{a_s}x + V_{02} \cos(\omega t + \varphi), & a_1 + s < x < a_s, \\ 0, & x < a_1 + s, x > a_s, \end{cases} \quad (5)$$

$$V_4(x,t) = \begin{cases} -eU, & x > a_s, \\ 0, & x < a_s. \end{cases} \quad (6)$$

Здесь $a_s = a_1 + a_2 + s$; V_1, V_2 — высоты первого и второго барьераов; V_{01} — амплитуды модуляции на первом и втором барьерах; φ — разность фаз; m_0 — масса частицы, e — абсолютная величина заряда электрона. Условимся обозначать решения уравнения Шредингера в областях $x < 0$, $0 < x < a_1$, $a_1 < x < s + a_1$, $s + a_1 < x < a_s$, $x > a_s$ соответственно индексами 1, 2, 3, 4, 5. В области $x < 0$ решение уравнения Шредингера имеет вид

$$\Psi_1(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta_{n0} e^{i\varepsilon_n x} + A_n e^{-i\varepsilon_n x} \right\} \exp\left(-i\frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{\hbar} t\right), \quad (7)$$

где $\varepsilon_n = \frac{\sqrt{2m_0(\varepsilon_F + n\hbar\omega)}}{\hbar}$.

В области $x > a_s$ имеем следующее решение:

$$\Psi_5(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \exp\left[-i\left\{\frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{\hbar} t - p_n(x - a_s)\right\}\right], \quad (8)$$

$p_n = \sqrt{2m_0(\varepsilon_F + n\hbar\omega + eU)} / \hbar$. Первый член в (7) описывает падающую на структуру частицу, второй — совокупность отраженных (при $\varepsilon_F + n\hbar\omega > 0$) или локализованных в области барьераов (при $\varepsilon_F + n\hbar\omega > 0$) волн. Аналогично (8) описывает прошедшие через структуру (при $\varepsilon_F + n\hbar\omega + eU > 0$) или локализованные в области барьераов (при $\varepsilon_F + n\hbar\omega + eU < 0$) состояния.

В яме между барьераами решение уравнения Шредингера описывается функциями Эйри $Ai(x)$ и $Bi(x)$ [5]

$$\Psi_3(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ B_n Ai\left(-\frac{x + a_s \theta_2(n)}{x_0}\right) + D_n Bi\left(-\frac{x + a_s \theta_2(n)}{x_0}\right) \right\} \exp\left(-i\frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{\hbar} t\right), \quad (9)$$

где $\theta_2(n) = \frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{eU}$, $x_0 = \left(\frac{a_s \hbar^2}{2m_0 eU}\right)^{1/3}$.

В области барьераов волновая функция принимает вид

$$\Psi_2(x,t) = \exp\left(-i\frac{V_{01}}{\hbar\omega} \sin\omega t\right) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ E_n Ai\left(-\frac{x + a_s \theta_1(n)}{x_0}\right) + \right.$$

$$+ G_n \operatorname{Bi} \left(-\frac{x + a_s \theta_1(n)}{x_0} \right) \} \exp \left(-i \frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{\hbar} t \right), \quad (10)$$

$$\Psi_4(x, t) = \exp \left[-i \frac{V_{02}}{\hbar\omega} \sin(\omega t + \varphi) \right] \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ H_n \operatorname{Ai} \left(-\frac{x + a_s \Theta_3(n)}{x_0} \right) + Q_n \operatorname{Bi} \left(-\frac{x + a_s \theta_3(n)}{x_0} \right) \right\} \exp \left(-i \frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{\hbar} t \right), \quad (11)$$

$$\theta_1(n) = \frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega - V_1}{eU}, \quad \theta_3(n) = \frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega - V_2}{eU}.$$

Обычные условия непрерывности волновой функции и ее первой пространственной производной приводят к следующей бесконечной системе линейных уравнений с комплексными коэффициентами для определения C_n :

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} F_{nm}^{(+)} C_m = \delta_{n0}. \quad (12)$$

Коэффициенты A_n выражаются через C_n

$$A_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} F_{nm}^{(-)} C_m. \quad (13)$$

Здесь

$$F_{nm}^{(\pm)} = \frac{\pi^3}{2} \sum_{l,k,j} J_{n+j} \left(\frac{V_{01}}{\hbar\omega} \right) J_{j+k} \left(\frac{V_{01}}{\hbar\omega} \right) J_{k+l} \left(\frac{V_{02}}{\hbar\omega} \right) J_{l+m} \left(\frac{V_{02}}{\hbar\omega} \right) \times \\ \times e^{i(m-k)\varphi} f_{nm}^{(\pm)}(l, k, j), \quad (14)$$

$J_n(x)$ — функция Бесселя n -го порядка,

$$f_{nm}^{(\pm)}(l, k, j) = f_m^a(l, k, j) \operatorname{Ai}(z_0(j)) - f_m^b(l, k, j) \operatorname{Bi}(z_0(j)) \pm \\ \pm i \frac{1}{x_0 \omega_n} \{ f_m^a(l, k, j) \operatorname{Ai}'(z_0(j)) - f_m^b(l, k, j) \operatorname{Bi}'(z_0(j)) \},$$

$$f_m^a(l, k, j) = f_m^c(l, k, j) S_1(z_2(k), z_1(j)) + f_m^d(l, k, j) S_2(z_2(k), z_1(j)),$$

$$f_m^b(l, k, j) = f_m^c(l, k, j) S_3(z_2(k) z_1(j)) + f_m^d(l, k, j) S_1(z_1(j), z_2(k)),$$

$$f_m^c(l, k) = f_m^r(l) S_1(z_4(l), z_3(k)) + f_m^u(l) S_2(z_4(l), z_3(k)),$$

$$f_m^d(l, k) = f_m^r(l) S_3(z_4(l), z_3(k)) + f_m^u(l) S_1(z_3(k), z_4(l)),$$

$$f_m^r(l) = \operatorname{Bi}'(z_5(l)) + i x_0 p_m \operatorname{Bi}(z_5(l)),$$

$$f_m^u(l) = \operatorname{Ai}'(z_5(l)) + i x_0 p_m \operatorname{Ai}(z_5(l)),$$

$$S_1(x, y) = \operatorname{Ai}(x) \operatorname{Bi}'(y) - \operatorname{Ai}'(x) \operatorname{Bi}(y),$$

$$S_2(x, y) = \operatorname{Bi}'(x) \operatorname{Bi}(y) - \operatorname{Bi}(x) \operatorname{Bi}'(y),$$

$$S_3(x, y) = \operatorname{Ai}(x) \operatorname{Ai}'(y) - \operatorname{Ai}'(x) \operatorname{Ai}(y),$$

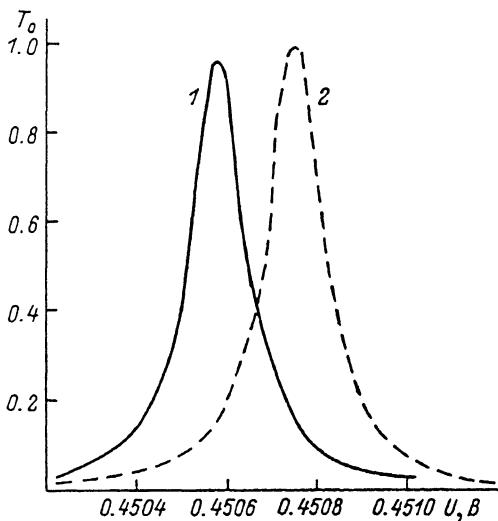


Рис. 1. Зависимость T_0 от напряжения U .
 $\hbar\omega$, эВ: 1 — 0.1, 2 — 0 (статический случай).

$$\begin{aligned} z_0(j) &= -\frac{a_s}{x_0} \theta_1(j), \quad z_1(j) = -\frac{a_1 + a_s \theta_1(j)}{x_0}, \\ z_2(k) &= -\frac{a_1 + a_s \theta_2(k)}{x_0}, \quad z_3(k) = -\frac{a_1 + s + a_s \theta_2(k)}{x_0}, \\ z_4(l) &= -\frac{a_1 + s + a_s \theta_3(l)}{x_0}, \quad z_5(l) = -\frac{a_s}{x_0} \{ 1 + \theta_3(l) \}, \\ \text{Ai}'(x) &= \frac{d}{dx} \text{Ai}(x), \quad \text{Bi}'(x) = \frac{d}{dx} \text{Bi}(x). \end{aligned} \quad (15)$$

Если положить a_2, s, V_{02}, V_2 равными нулю, то формулы (12)–(15) переходят, как и следовало ожидать, в формулы для туннелирования частицы через трапециoidalный барьер, высота которого меняется со временем по гармоническому закону [6].

Из (7)–(11) следует, что усредненная по периоду колебаний производная по времени от плотности вероятности $\rho = \Psi\Psi^*$ равна нулю, и поэтому

$$\sum_n (J_n + R_n) = 1. \quad (16)$$

T_n и R_n являются коэффициентами прохождения и отражения для канала с номером n

$$T_n = \sqrt{\frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega + eU}{\varepsilon_F}} |C_n|^2 h(\varepsilon_F + n\hbar\omega + eU), \quad (17)$$

$$R_n = \sqrt{\frac{\varepsilon_F + n\hbar\omega}{\varepsilon_F}} |A_n|^2 h(\varepsilon_F + n\hbar\omega), \quad (18)$$

$h(x)$ — ступенчатая функция Хевисайда.

На рис. 1 приводится зависимость T_0 от U , рассчитанная по формулам (12)–(18), для случая $V_1 = V_2 = 1.8$ эВ, $a_1 = 1$ нм, $a_2 = 1.3$ нм, $s = 3$ нм, $\varepsilon_F = 1.0$ эВ,

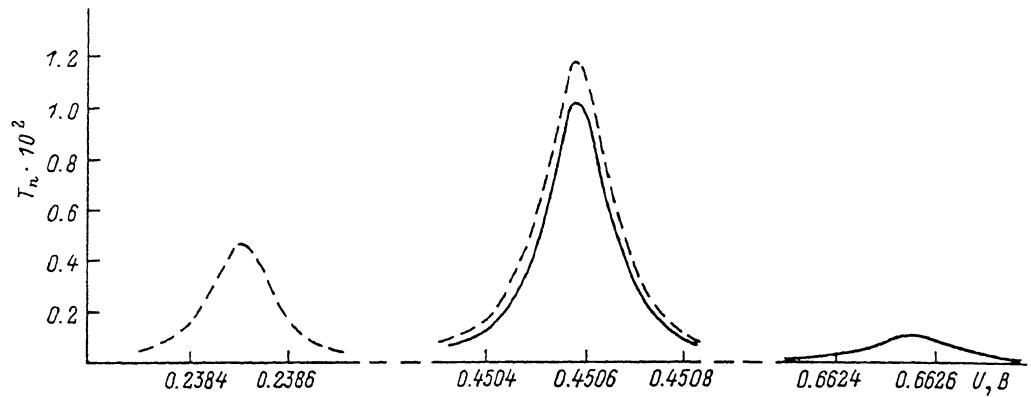


Рис. 2. Зависимость T_n от U .

$\hbar\omega = 0.1$ эВ, $V_{01}/(\hbar\omega) = V_{02}/(\hbar\omega) = 0.5$, $\varphi = 0$, $m_0 = m_e$, m_e — масса электрона. Там же для сравнения приведена и кривая для статических барьеров ($V_{01} = V_{02} = 0$) с теми же параметрами. На рисунке показаны участки кривых вблизи наибольшего максимума. Видно, что для основного канала ($n = 0$, прохождение без излучения или поглощения частицей квантов колебаний) наложение осцилляций на барьеры изменяет зависимость коэффициента прохождения от напряжения. В исследуемом диапазоне энергий модуляции $0 \leq \hbar\omega \leq 0.15$ эВ увеличение $\hbar\omega$ (при неизменности $V_{01}/(\hbar\omega)$ и $V_{02}/(\hbar\omega)$) приводит к уменьшению значения T_0 в максимуме и его смещение в область меньших напряжений. Так, при $\hbar\omega = 0.01$ эВ максимальное значение $T_0^{\max} = 0.9938$ достигается при $U_{\max} = 0.45075$ В. При $\hbar\omega = 0.15$ эВ эти величины принимают значения $T_0^{\max} = 0.9111$, $U_{\max} = 0.45036$ В. Отметим, что изменение резонансной кривой существенно зависит также от $V_{01}/(\hbar\omega)$ и $V_{02}/(\hbar\omega)$.

Прохождение частицы по каналу с $n \neq 0$ с излучением (для $n < 0$) или поглощением (для $n > 0$) частицей квантов колебаний определяется величинами $V_{01}/(\hbar\omega)$, $V_{02}/(\hbar\omega)$, ε_F , ω , а также параметрами барьеров. На рис.2 приведена зависимость T_n от напряжения для $n = 1$ (штриховая линия) и -1 (сплошная линия). Величина T_1 проходит через максимумы при напряжениях $U_<$ и U_{\max} , а величина T_{-1} — при U_{\max} и $U_>$, где $U_< < U_{\max} < U_>$. Величины T_n в максимуме на несколько порядков превосходят нерезонансные значения и зависят от ε_F , $\hbar\omega$, $V_{01}/(\hbar\omega)$, $V_{02}/(\hbar\omega)$. Величины $\Delta_< = U_{\max} - U_<$ и $\Delta_> = U_> - U_{\max}$ не равны друг другу, и $\Delta = \Delta_< - \Delta_> > 0$. Последнее неравенство усиливается ростом $\hbar\omega$. В интервале $0 \leq \hbar\omega \leq 0.15$ эВ резонансные значения T_1^{\max} и T_{-1}^{\max} , достигаемые при U_{\max} , возрастают с увеличением частоты модуляции и неизменностью $V_{01}/(\hbar\omega)$ и $V_{02}/(\hbar\omega)$. Характер этой зависимости приведен на рис. 3.

Дополнительного увеличения значений T_n при $U_<$ и $U_>$ можно достичь, изменения ширину одного из барьеров. На рис. 4 приводится зависимость максимальных значений $T_1^<$ и $T_{-1}^>$, достигаемых при $U_<$ и $U_>$, от ширины второго барьера.

Видно, что для наиболее эффективного поглощения частицей кванта колебаний необходимо уменьшить ширину второго барьера (по сравнению с максимальным резонансом в статическом случае), а для наиболее эффективного испускания увеличить ее.

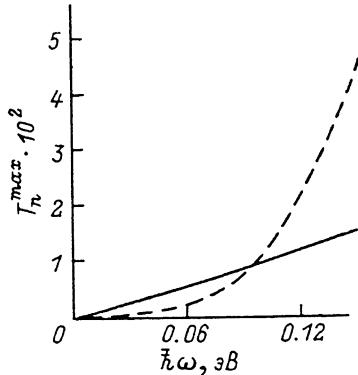


Рис. 3. Зависимость T_n^{\max} от $\hbar\omega$.
Штриховая линия — $n = 1$, сплошная — $n = -1$.

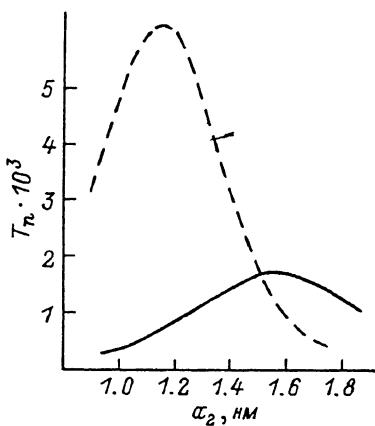


Рис. 4. Зависимость максимальных значений $T_1^<$ и $T_{-1}^>$ от ширины второго барьера a_2 .
Штриховая и сплошная линии — то же, что и на рис. 3.

Заключение

Для частицы, туннелирующей через два барьера, к которым приложено напряжение U , а высоты гармонически изменяются во времени с частотой ω , коэффициент прохождения без излучения или поглощения кванта колебаний имеет резонансную зависимость от U . С увеличением частоты модуляции ω резонансное значение коэффициента прохождения уменьшается, а резонансная кривая смещается в область меньших напряжений. Для прохождения с излучением или поглощением частицей кванта колебаний коэффициенты прохождения также имеют резонансную зависимость от напряжения. Резонансы имеют место для прохождения с поглощением при $U_<$ и U_{\max} , для прохождения с излучением при U_{\max} и $U_>$; где $U_< < U_{\max} < U_>$, а U_{\max} — напряжение, при котором достигается максимум коэффициента прохождения без излучения или поглощения. $U_>$ расположено ближе к U_{\max} , чем $U_<$; эта несимметричность возрастает с ростом ω . Дополнительного увеличения коэффициентов прохождения при $U_<$ и $U_>$ можно добиться, варьируя величину барьеров.

Список литературы

- [1] Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука, 1965. 728 с.
- [2] Иогансен Л. В. // ЖЭТФ. 1963. Т. 45. Вып. 2. С. 207—213.
- [3] Иогансен Л. В. // ЖЭТФ. 1964. Т. 47. Вып. 1. С. 270—277.
- [4] Ricco B., Azbel M. Y. // Phys. Rev. B. 1984. Vol. 29. N 4. P. 1970—1981.
- [5] Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. М.: Наука, 1979. 832 с.
- [6] Кузнецов В. С. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 3. С. 45—49.

Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина
Минск

Поступило в Редакцию
16 апреля 1991 г.